Bi-2223 テープ材組織と臨界電流特性に 及ぼす磁場の影響

Effect of the magnetic fields on microstructure and critical current properties of the Bi-2223 tapes

秋田大工学資源学部 魯 小葉、菅原和久、 東北大金研 渡辺和雄、 東北大学低温センター 野島 勉 X.Y. Lu^A, K. Sugawara^A, K. Watanabe^B and T. Nojima^C ^A Faculty of Engineering and Resource Science, Akita University, ^BInstitute for Materials Research, Tohoku University, ^CCenter for Low Temperature Science, Tohoku University

1. はじめに

我々はこれまでに Bi-2223 相組成を用い Bi-2223 相の生成と配向性について溶融・凝固・ 焼結プロセスにより検討してきた。溶融・凝固 により生成した超伝導相は Bi-2201 および Bi-2212 相で、表面および基板界面近傍では薄く 配向して生成し、Bi-2223 相は凝固後の長時間の 焼結により生成し、配向性は凝固生成した Bi-2201 および Bi-2212 相の配向性を受け継ぐこ とを明らかにした。さらに、強磁場中での半溶 融・凝固後の Bi-2223 相の生成と配向性を調べた。 半溶融・凝固後の試料では磁場方向に c 軸配向 した Bi-2212 相が生成した。さらに大気中 840℃ で240 h 焼結すると、これらの c 軸配向した Bi-2212 相は c 軸配向した Bi-2223 相に転換する。 これまでの磁場中でのBi 系超伝導相の結晶成長 はバルク試料により検討したが、Bi-2223 テープ 材組織と臨界電流特性に及ぼす磁場の影響につ いてまだ検討していなかった。

本研究では、原料に高体積率で Bi-2223 相が得られる市販の共沈 Bi-2223 粉末を用い銀シーステープ線材を作製し、強磁場中でそれらを焼結処理することにより高密度化および高配向化を図り、高 Jc 材料の作製を試みるものである。高密度化および高配向化には半溶融処理が有効

に働き、そのとき同時に強磁場を付加すること は、結晶の帯磁率の異方性を利用して配向性を さらに改善することが期待される。

2. 実験方法

Bi1.85Pb0.35Sr1.90Ca2.05Cu3.05Ox 組成の湿式共沈粉末(同和株式会社製)を用いて、PIT 法により、銀シース Bi-2223 テープ材を作製した。これらのテープ試料をイソライトれんがにのせ、超伝導マグネットに組み込まれた電気炉中にテープ試料表面が磁界 H_a に垂直になるようにセットし(Fig.1)、大気中 0T あるいは 10T 磁場中で $835\sim855$ で範囲での温度で 120 時間の焼結処理を行った。これらのテープ試料を X 線回折、帯磁率測定、臨界電流測定、SEM 観察などにより、テープ材の組織および超伝導特性について検討した。

3. 実験結果および考察

Fig.2 には 10 T 磁場中でそれぞれ 835℃、840℃、845℃、850℃で 120 時間焼結した試料の帯磁率の温度依存性を示す。全ての試料には2種類の超伝導相(Bi-2212 相と Bi-2223 相)に相当する反磁性が約 80 K と 108K で現われる。835℃と 840℃で焼結した試料が 845℃と 850℃

で焼結した試料より大きな Bi-2223 相の反磁性を示した。

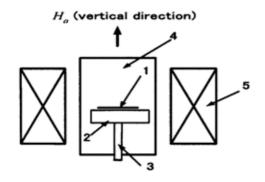


Fig.1 実験装置の概略図

1:テープ試料、2:イソライトれんがホルダー、

3:アルミナホルダー、4:加熱炉、

5:超伝導マグネット

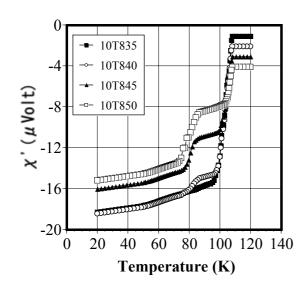


Fig.2 10 T 磁場中でそれぞれ 835℃、840℃、845℃、850℃で 120 時間焼決した試料の帯磁率の温度依存性

Fig.3 は磁場をかけてないで 840℃で焼結した テープ試料の銀界面付近と中心部での X 線回折 パターンである。銀界面付近での c 軸ピークが 中心部での c 軸ピークより強く現れることが見 られる。

Fig.4 は 10T で 840℃で焼結したテープ試料の 銀界面付近と中心部での X 線回折パターンであ る。銀界面付近だけではなく中心部でも c 軸ピ ークが強く現れた。以上の結果より、840℃で焼結する時磁場をかけると、テープ材中心部でのBi-2223 相の配向性が高くなることが分った。

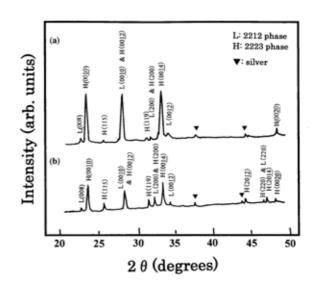


Fig.3 855℃-0T で半溶融処理したテープ試料の銀界 面付近(a)と中心部(b)での X 線回折パターン

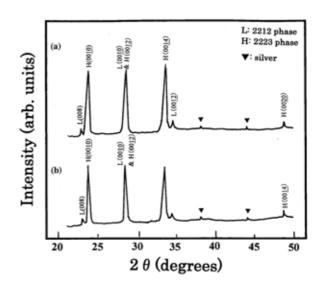


Fig.4 855℃-10T で半溶融したテープ試料の銀界面付近(a)と中心部(b)での X 線回折パターン

Fig.5 は 10T で 835 $^{\circ}$ C、840 $^{\circ}$ C、845 $^{\circ}$ C焼結した テープ試料の中心部での X 線回折パターンである。835 $^{\circ}$ Cで焼結したテープ材では高い Bi-2223 相の生成率を示したが、低い c 軸配向性を示した。845 $^{\circ}$ C で焼結したテープ材はでは高い Bi-2223 配向性を示したが、Bi-2223 相の生成率 が低かったことを示した。さらに、10 $^{\circ}$ Cで機場中 840℃で焼結したテープ材では高い Bi-2223 相の 配向性と生成率を示したことが分った。

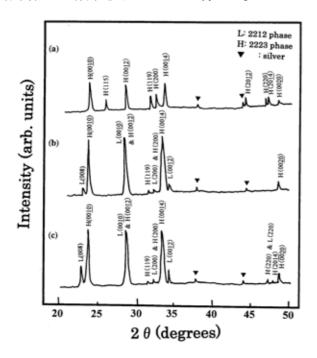


Fig.5 10T で 835℃(a)、 840℃(b)、845℃(c)焼結した テープ材試料の中心部での X 線回折パターン

Fig.7 はそれぞれ 10T-835 $^{\circ}$ $^{\circ$

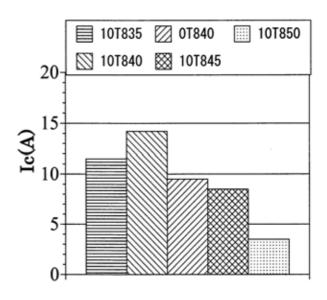


Fig.6 10T-835 ℃、 0T-840 ℃、 10T-840 ℃、 10T-845℃、10T-850℃処理したテープ材の 臨界電流

4. まとめ

10T磁場中で835℃,840℃,845℃,850℃,855℃ 温度で120時間焼結実験を行った結果より、10T 磁場中840℃で120時間焼結した試料の臨界電流 密度は最も高かったことがわかた。835℃で焼結 したテープ材ではBi-2223相の生成率が高いです が、Bi-2223相の c 軸配向性が低かった。845℃で 焼結したテープ材はでは高いBi-2223配向性を示 したが、Bi-2223相の生成率が低かった。10 T磁 場中840℃で焼結したテープ材では高いBi-2223 相の配向性と生成率を示した。